三明学院硕士研究生招生考试初试自命题科目考试大纲

招生学院:资源与化工学院

招生专业: 材料与化工

科目:《材料分析法》

一、考查内容:

(一) 衍射分析

1. X 射线衍射原理

布拉格定律的基本原理及其在晶体结构分析中的应用; X 射线与 物质相互作用的基础知识; 晶体的对称性及其与衍射图谱的对应关系; 晶体学的基本概念和晶格类型。

2. X 射线衍射方法

粉末衍射法和单晶衍射法的实验步骤和数据处理;X射线衍射仪的组成和功能;X射线衍射技术的特点及其在不同应用中的优势;高分辨率X射线衍射和薄膜衍射。

3. X射线衍射分析的应用

利用 X 射线衍射进行材料成分、晶体结构和相变分析的原理; 定量相分析和晶粒尺寸计算的基本方法。

4. 电子衍射

电子衍射的基本原理及其与 X 射线衍射的区别; 电子衍射在透射 电子显微镜中的应用; 如何利用电子衍射图谱进行纳米材料的晶体结 构解析。

(二)电子显微分析

1. 透射电子显微分析

透射电子显微镜(TEM)的工作原理及其成像机制;掌握高分辨 率成像技术及其在材料科学中的应用;电子衍射在TEM中的应用及其 优势。

2. 扫描电子显微分析与扫描探针显微镜

扫描电子显微镜(SEM)的成像原理;二次电子成像和背散射电子成像的区别与应用;扫描探针显微分析(AFM、STM)的基本原理、特点及适用范围。

(三)光谱、电子能谱分析

1. 原子光谱分析法

原子吸收光谱(AAS)、原子发射光谱(AES)和原子荧光(AFS)的基本原理、方法特点;这些方法在材料成分定量和定性分析中的应用。

2. 分子光谱分析法

紫外-可见光谱、红外光谱和拉曼光谱的基本原理、方法特点及其在材料成分和结构分析中的应用。

3. 电子能谱分析法

X射线光电子能谱(XPS)、俄歇电子能谱(AES)等方法的基本原理;这些技术在材料表面分析中的应用,并解释相关谱图。

(四)其他分析方法

1. 热分析法

热重分析(TGA)、差示扫描量热法(DSC)、差热分析(DTA)的基本原理;这些热分析方法在材料相变、分解及稳定性研究中的应用。

2. 质谱新技术及其在高聚物分析中的应用

质谱分析的基本原理;其在高聚物材料分析中的应用;新型质谱 技术的发展及其在高分子科学中的实际应用。

3. 核磁共振及其在高分子科学中的应用

核磁共振(NMR)的基本原理和谱图分析方法;NMR在高分子结构与动力学研究中的应用;化学位移和自旋耦合的概念。

二、参考书

《材料现代分析方法》,左演声、陈文哲、梁伟编著,北京工业 大学出版社

三、考试形式

- (一)考试时间: 120分钟
- (二)总分:100分
- (三)考试方式:闭卷,笔试
- (四)题型与分数比例:
- 1、选择题:约30分;2、填空题:约20分;
- 3、判断题:约10分;4、简答题:约40分。